Se	arch Notes
	<b>i b</b> ilit iteli estiti ferit este iteli

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/620,802	YOSHINO, HAJIME	
Examiner	Art Unit	
Odes 7 Desiletes	0005	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
381	98,103	11/2/2006	втр	
333	28T	11/2/2006	ВТР	
381	98	4/10/07	17	
381	103	4/10/07	57	
381	98	9 626/07	57	
38/	103	9/20/07	SZ	
38/	1023	2/2/07	17-3	
381	104	9/26/07	13	
381	107	9/2/07	147	
		7 / .	<u> </u>	
			×	
	-			
1				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			ļ	
			<u> </u>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ļ		1 .	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
Assigner/Inventor Search	9/20/07	57	
Additional Search	1/20/07	J-7	
	·		
·		·	
•			
	·		